

# بررسی اثر کرنش فشاری بر خواص الکترواپتیکی نانو ساختار دو بعدی پنتاگرافن بر اساس نظریه تابع چگالی

حميدرضا البرزنيا<sup>ر</sup>، سيدعلى حسيني مرادى<sup>٢</sup>

۱. گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

۲. گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص)، تهران، ایران

چکیدہ	اطلاعات مقاله
در این مقاله ، پژوهشی نوین بر اساس تئوری تابعی چگالی (DFT)،	تاریخ پذیرش: ۱۵/ ۱۴۰۱/۱۱
و شبیه سازی محاسبات اصول اولیه، برای بررسی اثرات کرنش	
فشاری عمودی بر روی خواص نانو ساختار دو بعدی پنتاگرافن می-	تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
باشد. ،در ابتدا، با هدف اعتبارسنجی نتایج این تحقیق ، خواص	کلمات کلیدی:
ساختاری و الکترونی پنتا گرافن در حالت بهینه بررسی گردیده که	تئوری تابع چگالی، نانو ساختار دو بعدی
نتایج حاصل تطابق خوبی با تحقیقات پیشین را نشان میدهد.	پنتاگرافن، خواص الکترونی، خواص
بررسی خواص الکترونی پنتا گرافن تحت شرایط کرنش فشاری،	نوری.
نشاندهنده تغییر گاف نوار انرژی از حالت غیر مستقیم به مستقیم	
می باشد. همچنین بررسی خواص اپتیکی این نانو ساختار دو بعدی	
تحت شرایط کرنش فشاری مطابقت رفتارهای نوری و الکترونی این	
نانوساختار را نشان میدهد. با توجه نتایج بهدستآمده در این	doi
پژوهش نانو ساختار دو بعدی پنتاگرافن را می توان به عنوان یک	نویسنده مسئول:
ماده مناسب برای طراحی دستگاه های الکترواپتیکی معرفی نمود.	حميدرضا البرزنيا
	ايميل:
	hamidrezaalborznia@gmail.com

**استناد به مقاله:** حمیدرضا البرزنیا، سیدعلی حسینی مرادی، بررسی اثر کرنش فشاری بر خواص الکترواپتیکی نانو ساختار دو بعدی پنتاگرافن بر اساس نظریه تابع چگالی ، فصلنامه دفاع هوافضایی، دوره ۱، شماره ۴، اسفند ۱۴۰۱.

htpps://www.jasd.khadu.ir



Journal of Aerospace Defense Vol. 1, No, 4, 1401

**Research Paper** 



## Investigating the effect of compressive strain on the electrooptical properties of the two-dimensional penta-graphene nanostructure in the base of Density Function Theory

Hamidreza Alborznia<sup>1</sup>, Seyed Ali Hosseini Moradi<sup>2</sup>,

Corresponding Author, Department of Physics, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
 Department of Physics, Faculty of Basic Science, Khatam ol-Anbia (PBU) University, Tehran, Iran.

Article Information	Abstract
Accepted: 1401/11/15	In this article, new research is based on density functional theory (DFT), and simulation of first-principles calculations, to investigate the effects of vertical compression strain on the
Recceived: 1401/03/20	properties of two-dimensional penta-graphene nanostructure.
Keywords:	First, to validate this research's results, the structural and electronic properties of penta-graphene were investigated in the optimal state, and the results show a good agreement with previous research. Investigating the electronic properties of penta-graphene under the conditions of compressive strain indicates the change of the energy band gap from indirect to direct. Also, the examination of the optical properties of this two-dimensional nanostructure under compressive strain conditions shows the compatibility of this nanostructure's optical and electronic behaviors. According to the results obtained in this research, the two-dimensional nanostructure of penta-graphene can be introduced as a suitable material for the design of electro-optical devices.
Density Function Theory, Two- dimensional penta-graphene nanostructure, Electrical properties, Optical properties	

doj

Corresponding author: Hamidreza Alborznia Email: hamidrezaalborznia@gmail.com

**HOW TO CITE:** H. Alborznia, S. A. Hosseini Moradi, Investigating the effect of compressive strain on the electro-optical properties of the two-dimensional pentagraphene nanostructure in the base of Density Function Theory. Journal of Aerospace Defense, Vol. 1, No, 4, 1401.

#### ۱.مقدمه

پیشیابی و فرآوری مواد جدید با ویژگیهای الکترونیکی و نوری جدید، میتواند نقش مهمی در توسعه ابزارهای الکترونوری نوین داشته باشد. پس از جداسازی گرافن در سال ۲۰۰۴ [۱]، خواص منحصربهفرد این ساختار دوبعدی از کربن سبب شد که مطالعات گستردهای جهت پیش یابی و جداسازی نانو ساختارهای دوبعدی جدید با ویژگیهای مشابه گرافن انجام شود. در سالهای اخیر

نانو ساختارهای شبه گرافنی متعددی پیشیابی شده و مورد مطالعه قرار گرفته است [۲–۲۱] آلتروپ دو بعدی جدید کربن به نام پنتا گرافن به عنوان یک نیمه هادی با باندگاف غیر مسقیم در سال ۲۰۱۵ معرفی گردید[۲۲] . و بعد از آن ، با استفاده از نظریه تابعی چگالی (DFT)، ساختار انرژی و خواص الکترونیکی نانوساختار دو بعدی پنتا گرافن برای درک امکان سنجی سنتز این نانو ساختار و کاربرد آن در نانو الکترونیک مورد مطالعه قرار گرفته است [۲۳].

در این مقاله ، پس از محاسبه ساختار بهینه شده از یاخته واحد پنتا گرافن بر پایه اصول محاسبات اولیه مربوط به تئوری تابعی چگالی حالت پیشرفته (DFT)، در راستای یک پژوهش نوین، خواص الکترونیکی و اپتیکی پنتا گرافن تحت اثر کرنش فشاری عمودی در جهت Z مورد بررسی قرار می گیرد، نتایج نهایی نشان می دهد که با توجه به شرایط لحاظ شده، نانوساختار مورد نظر می تواند در طراحی دستگاه های الکترواپتیکی چند منظوره کارایی داشته باشد.

#### ۲.روش محاسباتی

روشهای محاسباتی در این مطالعه با استفاده از اصول محاسبات اولیه بر اساس تئوری تابعی چگالی می باشد. از کدهای محاسباتی WIEN2k [۲۴]، برای محاسبه جنبه های الکترونیکی و نوری در نانوساختار دو بعدی پنتاگرافن بکار رفته است. برای بسط تابع موج کوهن شم ، از روش امواج تخت خطی با پتانسیل کامل به علاوه اوربیتال محلی (CPLAPW + LO) استفاده گردیده است. خطی با پتانسیل کامل به علاوه اوربیتال محلی (GGA-PBE) استفاده گردیده است. همچنین برای بسط پتانسیل کامل به علاوه اوربیتال محلی (GGA-PBE) استفاده گردیده است. همچنین برای بسط پتانسیل تادلی همبستگی، روش تقریب گرادیان تعمیم یافته (GGA-PBE) به کار برده شده است (ADD به علاوه اوربیتال محلی (CGA-PBE) استفاده گردیده است. به کار برده شده است (ADD به علاوه اوربیتال محلی و ۵۲ × ۲۵ × ۱۹ به ترتیب برای محاسبات به کار برده شده است از کا]. همچنین از روش تقریب گرادیان تعمیم یافته (GGA-PBE) استفاده گردیده است. بریلوئن با مش بندی ساختار شبکهای ۲۱ × ۱۲ × ۱ و ۲۵ × ۲۵ × ۱ به ترتیب برای محاسبات ایرلوئن با مش بندی ساختار شبکهای ۲۱ × ۲۱ × ۱ و ۲۵ × ۲۵ × ۱ به ترتیب برای محاسبات الکترونیکی و نوری لحاظ گردیده است. پارامترهای ورودی محاسباتی 7 = ۲۹ الاکترونیکی و نوری لحاظ گردیده است. پارامترهای ورودی محاسباتی 7 = ۲۹ الای محاسبات ایرلوئی محاسبات ایرلوئی با مش بندی ساختار شبکهای ۲۱ × ۱۲ × ۱ و ۲۵ × ۲۵ × ۱ به ترتیب برای محاسبات <sup>2 / ۱</sup> ۲۵ می و نوری لحاظ گردیده است. پارامترهای ورودی محاسباتی ۲ – در نظر گرفته شده است در حالی که در محاسبه ویژگی های الکترونیکی ، انرژی جداسازی هسته از الکترونهای لایه ظرفیت ۸ – ریدبرگ در نظر گرفته شده است. محاسبات اسپینی بدون قطبش لحاظ گردیده است. همچنین از روابط کرامرز –کرونیگ و روش تقریب فاز تصادفی(RPA) [۲۷]، برای بدست آوردن مولفه های تابع دی الکتریک مختلط این نانو ساختار استفاده می شود.

#### ۳.خواص ساختاری و پایداری

نانوساختار کریستالی دو بعدی پنتا گرافن که در شکل ۱، نشان داده شده است، دارای یک شبکه تتراگونال است که از دو نوع طول پیوند کربن-کربن (C1 & C2) ) تشکیل شده است. ، که در آن لایه ی اتمی2 یا هیبریداسیون sp<sub>3</sub> بین دو لایه ی C1 با هیبریداسیون sp<sub>2</sub> قرار دارد. با توجه به شکل ۱، ثابت های شبکه پنتاگرافن با استفاده از حالت ترمودینامیکی معادلات بریچ-مورنگان ، بهینه سازی شده است [۲۸]:

$$E(V) = E_0 + \frac{9B_0V_0}{16} \left\{ \left[ \left(\frac{V_0}{V}\right)^{2/3} - 1 \right]^3 B_0' \right\} + \frac{9B_0V_0}{16} \left\{ \left[ \left(\frac{V_0}{V}\right)^{2/3} - 1 \right]^2 \left[ 6 - 4 \left(\frac{V_0}{V}\right)^{2/3} \right] \right\}$$
(1)

در رابطه (۱)،  $B_0$  مدول ساختار انبوهه و  $B'_0$  مشتق مدول ساختار انبوهه نسبت به فشار است  $V_0$  در رابطه (۱)، V حجم اولیه، V حجم پایدار برای پارامترهای شبکه بهینه شده (a = b) پنتا گرافن می باشد. شکل ۱ (a) دیدگاه های بالای و جانبی چند یاخته کریستال دو بعدی پنتا گرافن و قسمت (b) شکل، منحنی انرژی برحسب حجم برای یاخته واحد پنتا گرافن را نشان می دهد. با توجه به شکل ۱ (b) ، نقطه مینیمم این منحنی، حجم بهینه شده در حداقل انرژی یاخته واحد را نشان می دهد. با توجه به شکل ۱ (b) ، نقطه مینیمم این منحنی، حجم برای یاخته واحد پنتا گرافن را نشان می دهد. با توجه به شکل ۱ (b) ، نقطه مینیمم این منحنی، حجم برای یاخته واحد پنتا گرافن را نشان می دهد. با توجه به شکل می دهد. با توجه به شکل می دهد. می می دهد. با توجه به شکل منحنی انرژی با ۲/۶۴۹ آنگستروم این می دهد. با توجه به حجم تعادلی به دست آمده، پارامتر شبکه بهینه شده (b)، برابر با ۹/۶۴۹ آنگستروم است و در می باشدو ضخامت عمودی کامل نانوساختار دو بعدی پنتا گرافن برابر ۱/۱۸۸ آنگستروم می باشد



شکل (۱) : (a) دیدگاه بالا و جانبی چند یاخته پنتا گرافن، (b) نمودار انرژی نسبت به حجم تک یاخته پنتا گرافن

### ۴.خواص الكتروني

برای مطالعه خواص الکترونیکی، ابتدا نانو ساختار پنتا گرافن بهینه شده در شرایط کرنش آزاد DOS و بررسی می شود. شکل ۲، نشاندهنده ساختار باند انرژی، چگالی حالات کل و جزئی (DOS و PDOS) پنتا گرافن را در شرایط آزاد می باشد. بر اساس این تصویر، این نانوساختار دوبعدی به عنوان یک نیمه هادی گاف غیرمستقیم با مقدار گاف انرژی ۲/۳۱ الکترون ولت ، بین حداکثر باند ظرفیت(VBM) بر روی مسیر  $\Gamma - N$  شناخته می شود. طبق شکل ۲، فاصله گاف بین ساختار باند هدایت (CBM) بر روی مسیر  $\Gamma - N$  شناخته می شود. طبق شکل ۲، فاصله گاف بین ساختار باند انرژی و چگالی حالات یکسان می باشد. می شود یا می باشد می می شود را تا می باشد می ایند هدایت (DNS) بر روی مسیر  $\Gamma - N$  شناخته می شود. طبق شکل ۲، فاصله گاف بین ساختار باند انرژی و چگالی حالات یکسان می باشد. می شود طبق شکل ۲، فاصله گاف بین ساختار باند انرژی و چگالی حالات یکسان می باشد. می شود از گاف زار شکاف باند به دست آمده در این تلاش تطابق خوبی با مقادیر به دست آمده در این مطابعات و و یا مقادیر به دست آمده در این مطابع خوبی با مقادیر به دست آمده در این مطابع خوبی با مقادیر به دست آمده در این تلاش تطابق خوبی با مقادیر به دست آمده در مطالعات قبلی [COS] و تریزی و تریزی و یا مقادیر به دست آمده در این تلاش تطابق خوبی با مقادیر به دست آمده در این مطابع بر روی چگالی حالت (DOS) پیش یابی مطابعات قبلی [COS] در نی اوربیتال های مختلف هیبریدی (11 و 22) و تجزیه و تحلیل چگالی مطالعات جزئی (DOS) نشان می دهد بخش اوربیتال 20 در هر دو نوع از اتم های کربن بی اوربیتال می دهد بخش اوربیتال 20 در هر دو نوع از اتم های کربن بیشتر از اوربیتال 25 می باشد.



شکل (۲) : ساختار باند انرژی و چگالی حالات الکترونی (DOS و PDOS) پنتا گرافن در حالت بهینه

تاثیر کرنش فشاری عمودی روی چگالی حالت های پنتا گرافن در شکل ۳، ارائه شده است. تجزیه و تحلیل نمودار های چگالی حالت ها (DOS) درتصویر نشان می دهد که با اعمال کرنش فشاری تا ۱۲ درصد ، چگالی حالت های نوار ظرفیت پنتا گرافن تغییری قابل ملاحظه ای را نشان نمی دهد.در حالی که با اعمال این شرایط ، چگالی حالت های لبه نوار هدایت به انرژی های پایین تر منتقل می شود. همچنین، دامنه چگالی حالت ها (DOS) در نوار ظرفیت با کاهش درصدی کرنش فشاری، نسبتا کاهش می یابد.از سوی دیگر، با کاهش کرنش فشاری، دامنه چگالی حالت ها در لبه نوار هدایت کمی افزایش می یابد.



شکل (۳) : چگالی حالات الکترونی (DOS) پنتا گرافن تحت تاثیر کرنش فشاری

نمودارهای ساختار نواری انرژی پنتا گرافن تحت تاثیر کرنش فشاری تا ۱۲درصد در شکل ۴، نشان داده شده است. تحت شرایط اعمالی، مشاهده می شود که گاف غیرمستقیم این نیمه هادی از مقدار ۲/۲۳۱ الکترون ولت با اعمال ۴ درصدی کرنش فشاری به ۲/۰۷ الکترون ولت کاهش می اید، این در حالی است که محدوده گاف باند غیر مستقیم بین مسیر X-T و T-M باقی می ماند. اما با اعمال کرنش ۸ و ۱۲ درصدی ، علاوه بر کاهش گاف انرژی به ترتیب به ۱/۷۷۱ و ۱/۲۴ الکترون ولت ، این نیمه هادی از ایر ۲۰



شکل (۴) : ساختار نواری انرژی پنتا گرافن تحت تاثیر کرنش فشاری

۵.خواص نوری

در این بخش، برخی از ویژگی های مهم اپتیکی مانند چگالی حالت ها مشترک ، بخش حقیقی و موهومی تابع دی الکتریک مرکب ، جذب، بازتاب پنتا گرافن در شرایط آزاد و تحت تاثیر کرنش فشاری تا ۱۲ درصد ، در محدوده انرژی صفر تا ۳۰ الکترون ولت مورد بررسی قرار می گیرند. با توجه به این واقعیت که برای اعمال کرنش فشاری، لازم است که فشار عمودی بر روی صفحه نانوساختار دو بعدی وارد نمود. بنابراین در ادامه جنبه های اپتیکی پنتا گرافن تحت شرایط مسئله مسئله مسئله مسئله مسئله می تورد مراب می می مند. در موجه مسئله مسئله مراب می مواند مراب می تورد مراب می تورد برا می می موند با

می توان گفت تابع دیالکتریک مهم ترین مشخصه ساختاری است که بیانگر رفتارهای نوری ماده مقابل تابش نور می باشد و بسیاری از ویژگی های اپتیکی نظیر جذب ، بازتابش از این مشخصه بدست می آیند. تابع دیالکتریک مختلط به صورت زیر تعریف می شود:

$$\varepsilon(\omega) = R_{\varepsilon} + iI_{\varepsilon} \tag{(7)}$$

که  $R_{e}$  و  $I_{\varepsilon}$  به ترتیب قسمتهای حقیقی و موهومی تابع دی الکتریک مختلط . با استفاده از رابطه کر امرز-کرونینگ قسمت حقیقی تابع دی الکتریک را می توان بر حسب قسمت موهومی آن به صورت زیر نوشت [۲۹] :

$$R_{\varepsilon}(\omega) = \delta_{\alpha\beta} + \frac{2}{\pi} P_r \int_0^{\infty} \frac{\omega' I_{\varepsilon}(\omega')}{\omega^2 - {\omega'}^2} \omega' d\omega'$$
<sup>(\*)</sup>

که در آن  $P_r$ ، تابع کوشی و $I_{\mathcal{B}}$ ، قسمت موهومی تابع دیالکتریک مختلط است که از رابطه ذیل استنتاج می گردد [۳۰]:

$$I_{\varepsilon} = \frac{h^2 e^2}{\pi^2 m^2 \omega^2} \sum_{n} \int d_k \left\langle \psi^{c_n}{}_k \left| P^{\alpha} \right| \psi^{v_n}{}_k \right\rangle \left\langle \psi^{v_n}{}_k \left| P^{\beta} \right| \psi^{c_n}{}_k \right\rangle \delta(E^{c_n}{}_k - E^{v_n}{}_k - \omega)$$
 (3)

که در رابطه فوق P ماتریس دوقطبی و  $V_n$  و  $V_n$  حالتهای اولیه و نهایی میباشند. با محاسبه قسمتهای حقیقی و موهومی تابع دیالکتریک مختلط، می توان ویژگی های اپتیکی مانند ضرایب شکست  $(w(\omega)$ ، خاموشی  $k(\omega)$ ، انعکاس  $R(\omega)$  و ضریب جذب هر ساختاری بهسادگی به دست میآید.

نمودار های حقیقی و موهومی تابع دی الکتریک مربوط به پنتا گرافن در جهت Z، بدون کرنش و تحت شرایط کرنش عمودی با ۴، ۸ و ۱۲ درصد ، به ترتیب در اشکال ۵ و ۶ نمایش داده می شوند. همانطور که در شکل ۵ نشان داده شده است، پیک تیز گذار در حالت بدون فشار کرنشی در محدوده ۶ الکترون ولت رخ می دهد که با اعمال کرنش عمودی تا ۱۲درصد این پیک نسبتا کاهش می یابد. پیک های تیز بعدی مربوط شرایط کرنش عمودی با ۸ و ۱۲ درصد کاهش پارامتر کمانش ، در انرژی های بالاتر در محدوده ۱۰ تا ۱۲ الکترون ولت، شکل می گیرند. همچنین با توجه به شکل ۶، با اعمال کرنش فشاری در بخش موهومی تابع دی الکتریک ، علاوه بر کاهش پیک گذار در انرژی حدود ۱۰ الکترون ولت ، شاهد شیفت پیک های گذار برای حالت های کرنش



عمودی با ۸ و ۱۲ درصد در محدوده انرژی ۱۳ تا ۱۴ الکترون ولت خواهیم بود.این موارد بیانگرمطابقت رفتارهای اپتیکی و الکترونیکی این نیمه هادی تحت شرایط اعمالی مسئله تحقیق می باشد.

شکل (۵) : نمودار بخش حقیقی تابع دی الکتریک پنتا گرافن تحت تاثیر کرنش فشاری شکل(۶) : نمودار بخش موهومی تابع دی الکتریک پنتا گرافن تحت تاثیر کرنش فشاری

دو جنبه مهم برای کاوش، خواص اپتیکی بدون شک طیف جذب و بازتابش می باشد. شکل ۷ و ۸، به ترتیب طیف های جذب و انعکاس نانوساختار دو بعدی پنتا گرافن در جهت Z را تحت وضیعت بدون کرنش و شرایط کرنش عمودی با ۴، ۸ و ۱۲ درصد را نشان می دهد. طبق این تصاویر، دامنه



طیف های جذب و انعکاس، از انرژی نور مرئی تا حدود ۱۱ الکترون ولت ، با اعمال کرنش عمودی ۴، ۸ و ۱۲ درصدی ،کاهش می یابد. این روند برای حالت ۴ درصد کرنش فشاری برای انرژی های اپتیکی بالاتر تا ۳۰ الکترون ولت ادامه می یابد. اما برای انرژی هایی بین ۱۳ تا ۱۵ الکترون ولت برای حالت های ۸ و ۱۲ درصد کرنش فشاری ، افزایش سریع طیف جذب و بازتابش و شکل گیری پیک های تیز در محدوده انرژی ۱۴ الکترون ولت ملاحظه می گردد. این تغییرات رفتاراپتیکی تحت این شرایط به رفتارهای الکترونیکی این ماده ، در تبدیل نیمه هادی گاف غیرمستقیم به مستقیم همراه با کاهش گاف نوار انرژی،مرتبط می باشد.



شکل (۷) : طیف جذب پنتا گرافن تحت تاثیر کرنش فشاری



شکل (۸) : طیف بازتابش پنتا گرافن تحت تاثیر کرنش فشاری

۶. تشکر و قدردانی:

در این مقاله از دانشگاه پدافند هوایی که در تامین نیازهای آزمایشگاهی همکاری لازم را نمودند تشکر و قدردانی مینماییم

#### ۷.نتیجهگیری

به طور خلاصه ، در این مقاله خواص الکترو اپتیکی نانو ساختار دوبعدی پنتاگرافن، تحت تاثیر اعمال کرنش عمودی برپایه محاسبات اساسی اولیه در قالب نظریه تابعی چگالی و با استفاده از نرم افزارشبیه سازی و کدهای محاسباتی wien2k به عنوان یک نیمه هادی با گاف انرژی غیر مستقیم مورد پژوهش قرار گرفته است که نتایج خواص الکترونیکی مانند چگالی حالات و ساختار نواری انرژی تحت تاثیر اعمال کرنش فشاری با مقادیر ۰، ۴، ۸ و ۱۲ درصد بیانگراین موضوع می باشد که گاف انرژی از مقدار ۲/۲۳۱ الکترون ولت در حالت پایه و بهینه به مقدار ۱/۲۴۹ الکترون ولت کاهش می یابد. و همچنین بعد از کاهش ۸ درصدی کمانش این نیمه هادی گاف غیرمستقیم آلتروپ دو بعدی کربن از قبیل بخش حقیقی و موهومی تابع دی الکتریک مرکب، طیف جذب و بازتابش تحت تاثیر فشار کرنشی عمودی، بیانگر یک کاهش نسبی در طیف های اپتیکی این کرنشی ۴ درصد و همچنین یک تغییر رفتار در جنبه های اپتیکی در فشار کرنشی ۸ و ۱۲ روسدی می باشد. رفتارهای که از خواص نوری نانو ساختار دو بعدی از آلتروپ های کربن استخراج کرنشی ۴ درصد و همچنین یک تغییر رفتار در جنبه های اپتیکی در فشار کرنشی ۸ و ۱۲ رودیده است بیانگر توافق جنبه های اپتیکی و الکترونی این نانوماده است. و می توان اظهار درصدی می باشد. رفتارهای که از خواص نوری نانو ساختار دو بعدی از آلتروپ های کربن استخراج در مرایط پین بینی شده در این مطالعه به ویژه در دستگاه های انژی خورشیدی باشد.

#### مراجع:

[1] Novoselov K S, Geim A K, Morozov S V, Jiang D, Zhang Y, Dubonos S V *et al* 2004 *Science* **306** 666

[2] Okada S 2008 Phys. Rev. B 77 041408

[3] Novoselov K S, Geim A K, Morozov S V, Jiang D, Katsnelson M I, Grigorieva I V *et al* 2005 *Nature* **438** 197

[4] Balendhran S, Walia S, Nili H, Sriram S and Bhaskaran M 2015 Small 11 640

[5] Zhang S, Zhou W, Ma Y, Ji J, Cai B, Yang S A et al 2017 Nano Lett. 17 3434

[6] Althib H, Flemban T H, Aljameel A I, Mera A, Ashiq MGB, Mahmood Q et al 2021 Bull. Mater. Sci. 44 254

- [7] Lopez-Bezanilla A and Littlewood P B 2015 J. Phys. Chem. C 119 19469
- [8] Benidris M, Aziz Z, Khandy SA, Terkhi S, Ahmad M A, Bouadjemi B *et al* 2021 *Bull. Mater. Sci.* **44** 221
- [9] Zhou W, Guo S, Zhang S, Zhu Z, Song X, Niu T et al 2018 Nanoscale 10 3350
- [10] Alborznia H, Naseri M and Fatahi N 2019 Optik 180 125

[11] Alborznia H, Amirian S and Mohammadi S T 2021 *Journal of Research on Many-body Systems* **11** 1

- [12] Wakhare S Y and Deshpande M D 2019 Bull. Mater. Sci. 42 206
- [13] Alborznia H R and Mohammadi S T 2021 Bull. Mater. Sci. 44 180
- [14] Celik F A 2022 Bull. Mater. Sci. 45 108
- [15] Alborznia H R and Mohammadi S T 2020 Iran. J. Phys. Res. 20 259
- [16] Alborznia H and Mohammadi S T 2022 Indian J. phys. 32 2
- [17] Tayran C, Caglayan R, Mogulkoc Y, Cakmak M and Alkan B 2021 *J. Elec. Mater.* **50** 6253
- [18] Ram B and Mizuseki H 2018 Carbon 137 266
- [19] Hoat D M, Amirian S, Alborznia H, Laref A, Reshak A H and Naseri M 2021 *Indian J. Phys* **95** 2365
- [20] Alborznia H, Naseri M and Fatahi N 2019 Superlattice Microstruct. 133 106217
- [21] Alborznia H 2022 Surf. Rev. Lett. 29 2250078
- [22] Zhang S, Zhou J, Wang Q, Chen X, Kawazoe Y, Jena P, 2015 *Proceedings* of the National Academy of Sciences **112** 2372-2377.
- [23] Rajbanshi B, Sarkar S, Mandal B, Sarkar P, Carbon, 2016 100 118-125.
- [24] Blaha P, Schwarz K, Madsen Georg K H, Kvasnicka D, Luitz J, Laskowski R et al 2013 *An augmented planeWave+local orbitals program for calculating crystal properties* (revised edition) WIEN2k 13.1 (release 06/26/2013) Wien2K users guide, ISBN 3-9501031-1-2J.P.
- [25] Perdew J P, Burke K and Ernzerhof M 1996 Phys. Rev. Lett. 77 3865
- [26] Monkhorst H J and Pack J D 1976 Phys. Rev. B 13 5188
- [27] Ehrenreich H and Cohen M H 1959 Phys. Rev. 115 786
- [28] Birch F 1986 J. Geophys. Res.: Solid Earth 91 4949
- [29] Saleh B E A and Teich M C 1991 Fundamentals of Photonics, Wiley, New York, Chapter **15** 542
- [30] Abt R, Ambrosch-Draxl C and Knoll P 1994 Physica B: Condens. Matter 194–196 1451